原子核衰变放射强度测量及物质吸收

复旦大学物理学系 江群峰

摘要: 盖革一弥勒计数器 (G-M 计数器) 是射线气体探测器的一种,在放射 性测量方面有广泛的应用。在本实验中,我们使用 G-M 计数器研究了 G-M 计 数管的坪特性,并画出坪曲线,测得正常使用电压为 360V-480V。研究验证了每 分钟显示的计数近似与时间呈线性关系,且核衰变满足指数衰减形式。实验还测 定并绘制了铝片对β射线的吸收曲线。

一、 引言

盖革一弥勒计数器 (G-M 计数器) 是射线气体探测器的一种,其工作物质 是气体,其功能是记录射线粒子的数目但不能区别粒子能量,主要用来测量β 射线和γ射线的强度,是核物理实验中常用的测量仪器。G-M 计数管有易于加 工,输出信号幅度大,配套仪器简单等优点,在放射性测量方面有广泛的应用, 为近代物理的早期发展做出了重要的贡献。射线与物质的相互作用,使射线通 过一定厚度的物质后,能量或强度有一定的减弱,称为物质对射线的吸收。研 究物质对射线的吸收规律及不同物质的吸收性能等,在了解核性质和核参数、 防护核辐射、核技术应用和材料科学等许多领域都有重要的意义。

二、 实验原理

1. G-M 计数器简介

G-M 计数器由 G-M 计数管、高压电源和定标器三部分组成,如图所示。用高压电源提供 G-M 计数管的工作电压,计数管在射线作用下可以产生电脉冲,而定标器则用来记录计数管所输出的脉冲数。



图1 G-M 计数器

G-M 计数管按用途可分为β 计数管和γ 计数管。常见的有钟罩型β 计数 管和圆管形γ 计数管。玻璃管壳内有圆筒状阴极(金属圆筒或涂于玻璃管内壁 的导电物质),在阴极的对称轴上装有丝状阳极,先将管内抽成真空,然后再充 以一定量的(压强 10cmHg 左右)惰性气体(如氩气、氖气)和少量猝灭气体 (卤素或有机物)。两种计数管结构上的不同在于钟罩型β 计数管的端面不是玻 璃而是云母片,这是由于β 射线穿透本领低,为使它容易穿过云母片窗口进入 管内,提高探测效率而采取的措施。



图2 β计数管、γ 计数管

在用 G-M 计数器对射线进行测量时,计数管的两电极间要加几百伏至一 千多伏的高压,在管内形成柱状轴对称电场,显然阳极附近电场最强。射线进 入管内,一旦引起气体电离,所产生的电子就在电场作用下加速向阳极运动, 在阳极附近与气体分子发生打出次级电子的碰撞,次级电子同样向阳极运动, 也与气体分子碰撞,打出更多次级电子,这样,在阳极附近引起所谓"雪崩" 放电。在雪崩过程中,由于受激原子的退激和正负离子复合将发射大量紫外光 光子,这些光子将使雪崩区沿阳极丝向两端扩展,从而导致全管放电。雪崩过 程中产生的大量电子迅速运动到阳极并被中和。而大量的正离子,由于质量 大,向阴极运动的速度慢,在阳极附近形成一层"正离子鞘",正离子鞘较缓慢 地移到阴极被中和掉。计数管可以看作一个电容器,上述迁移与中和过程中阳 极电位降低,随之高压电源通过电阻 R (见图 G-M 计数器)向计数管充电,使 阳极电位逐渐恢复,这样就在阳极上得到一个负的电压脉冲,其波形如图所 示。脉冲波形与电源电压及电阻 R 有关,电源电压高,脉冲幅度大;电阻 R 大,脉冲比较宽,幅度也比较高。



图 3 负电压脉冲

在雪崩放电过程中,有许多气体分子被激发,它们退激时发射的光子有可 能在阴极表面打出光电子;正离子运动到阴极打在阴极上也有可能打出电子。 这些电子的出现,又会重复上面讨论的过程,再次引起计数管放电。如此看 来,只要引起计数管放电,它就会连续放电。要想通过计数管放电来测量射线 强度,必须在计数管一次放电之后,猝灭跟之而来的连续放电。计数管中充以 少量猝灭气体的目的正在于此。猝灭气体的分子能强烈地吸收光子,使光子不 能再射到阴极上打出光电子。同时猝灭气体分子的电离电位低于惰性气体分子 的电离电位,惰性气体的正离子通过与猝灭气体的分子的碰撞,逐渐被转换成 了猝灭气体的正离子,这些正离子在到达阴极中和时,本身分解成小分子,而 不再打出电子,从而猝灭气体起到了猝灭连续放电的作用。计数管中充入的猝 灭气体分两类,一类是有机物,如酒精蒸汽乙醚蒸汽等,这类计数管称为有机 计数管;另一类是卤素,如溴、氯,这类计数管称为卤素计数管。

1. 物质对β射线的吸收

当一定能量的β射线(即高速电子束)通过物质时,与该物质原子或原子核 相互作用而损失能量,强度会逐渐减弱,即在物质中被吸收。电子与物质相互 作用导致强度减弱的机制主要有三种:第一,电子与物质原子的核外电子发生 非弹性碰撞,使原子激发或电离,电子以此种方式损失能量称为电离损失。电 离损失的能量与入射电子的速度、物质的原子序数、原子的平均激发能等因素 有关。第二,电子受物质原子核库仑场的作用而被加速,根据电磁理论作加速 运动的带电粒子会发射电磁辐射,称为轫致辐射,使电子的部分能量以X射线 的形式放出,称为辐射损失。这主要在能量较高的电子与物质相互作用时发 生。辐射损失与物质的 Z2 成正比,与入射电子的能量成正比。第三,β射线 在物质中与原子核的库仑场发生弹性散射,使β粒子改变运动方向,因电子质 量小,可能发生比较大角度的散射,还可能发生多次散射,因而偏离原射束方 向,使入射方向上的射线强度减弱,这种机制称为多次散射。如果散射角超过 90,称为反散射。



图4 物质吸收β示意图、β能谱图

考虑一束初始强度为 I0 的单能电子束,当穿过厚度为 x 的物质时,强度减 弱为 I,其示意图见图物质吸收 β 示意图。强度 I 随厚度 x 的增加而减小且服从

指数规律,可表示为: $I = I_0 e^{-\mu \alpha}$ 式中μ是该物质的线性吸收系数。实验指出,不同物质的线性吸收系数有很大的差别,但随原子序数 Z 的增加,质量吸收系数(ρ 是该物质的密度)却只是缓慢地变化,因而常用质量厚度来代替

线性厚度 x,于是式变为 $I = I_0 e^{-\mu_m d}$

需要指出的是,原子核β衰变放出高速电子的同时,还放出中微子,因此 放出的电子并不是单一能量的,而是具有各种能量分布的连续能谱,因此β射 线的吸收曲线并不精确地服从指数规律,图β能谱图是典型的β衰变的能谱 图。从图中可以看出,有一最大能量Emax,不同的核发生β衰变时,放出的电 子能谱的 Emax 值不同,常以 Emax 代表 β 射线的特征能量。某些放射性核素 会同时发射几种最大能量不同的 β 射线,这就会使实验得到的吸收曲线更为复 杂,一般如下图所示。具有一定最大能量的 β 射线,在具有一定吸收系数的物 质中所能穿过的最大厚度,称为 β 射线在该物质中的最大射程。通常定义通过 吸收物质后,射线强度降低到 $I/I_0 = 10^{-4}$ 时,所对应的吸收物质厚度 d 即为 β 射线的射程 R。



图5 β射线的射程(a: 单级β衰变, b: 级联β衰变)

β射线的射程与β射线的最大能量之间,有经验公式相联系,如吸收物质是 铝,则当射程 $^{R>0.3g/cm^2}$ 时,

$$E = 1.85R + 0.245$$

式中 E 为 β 射线的最大能量,单位为 MeV。

三、 实验装置及过程

1、实验装置

华为 Matebook 14 一台, "原子核衰变放射强度测量及物质吸收虚拟仿真实验" 虚拟仿真软件

虚拟仪器: G-M 计数管实验装置包括: 自动定标器、计数管、电离隔离箱、放射源、铝片盒及铝片、塑料板。

2、实验过程

(一) G-M 计数管实验

1. 测量 G-M 计数管的坪特性, 画出坪曲线, 求出坪长度、坪坡度, 确定合适的工作电压范围。

2. 观察测量次数对计数率标准误差的影响

3. 观察本底对净计数率的影响。

4. 验证核衰变所遵从的统计规律。

(二)物质对 β 射线的吸收

1. 了解 G-M 计数管的结构和工作原理,测量其坪曲线。

2. 测量铝片对β射线的吸收曲线,求出β射线的射程和最大能量。

四、实验结果及分析

(一) G-M 计数管实验

1. 测量 G-M 计数管的坪特性

坪曲线如图 6 所示,工作电压范围可取 360V-480V.



图 6 测量 G-M 计数管的坪特性

2. 测量次数对计数率标准误差的影响

进行五次测量如表1所示。

计数 26 22 21 15 22	
-------------------	--

表1 五次测量的平均计数

3. 测量本底对净计数率的影响

如图 7 所示,测量 300s 内每分钟显示的计数大致呈线性关系。



图 7 测量次数对计数率标准误差的影响

4. 验证核衰变所遵从的统计规律

根据本底计数率的大小,选择合适的时间,使得该平均计数在3^{~5}之间,重 复测量 300 次。由于软件界面出现 bug,我们截取了测量结果的图片如图 8 所 示,软件绘制的曲线未能完全显示,但从有限的部分我们可以看出呈指数衰

减。

目动定标器				
前面板	后面板	本底计数显示	加速	
0,0	,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0	,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0	,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	0,0,0,0,0,0	0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1,1	,1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1	,1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,	1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
2,2	,2,2,2,2,2,	2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,	2,2,2,2,2,2,2	2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,5,
•				
•				
•				

图8 验证核衰变所遵从的统计规律

5. 测量 G-M 计数管的坪特性

测量结果如图 9 所示,合适工作范围为 360V-450V。



测量铝片对 β 射线的吸收曲线
400V, 20s 下测得曲线结果如图 10 所示。



图 10 测量铝片对β射线的吸收曲线

五、 实验结论

本实验我们使用 G-M 计数器研究了 G-M 计数管的坪特性,并画出坪曲线, 测得正常使用电压为 360V-480V。研究验证了每分钟显示的计数近似与时间呈线 性关系,且核衰变满足指数衰减形式。实验还测定并绘制了铝片对 β 射线的吸 收曲线。

六、 参考文献

[1] 复旦大学, 原子核物理实验方法, 第四章, 北京: 原子能出版社, 1985-1986.

[2] 梅镇岳,原子核物理学,第一章,科学出版社,1983.